ゲル粉末を原料としたパルス通電法による

シリケート2成分系ガラスの作製

環境材料科学研究室 菱沼章弘 松下和正 指導教官

1. 緒言

ゾル-ゲル法は、加水分解重縮合反応を用いた、ガラスを低温合成できる方法の一つである。しかしな がら、バルク体の作製は乾燥や焼結段階で亀裂が生じやすいため、非常に難しい。ゾルーゲル法による粉 末を、ホットプレス焼結やパルス通電焼結などと組み合わせたガラス作製手法も考えられるが、その報告例 は少なく低温、省エネルギー焼結や新規機能性材料の開発のための基礎的研究が望まれる。

本研究では、熱効率に優れ、高速昇温・高温加熱が可能なパルス通電法を用いて、通常溶融法では 作製困難な高融点シリケートガラスへの応用を検討することを目的とした。

今回は組成を2成分系ガラスZrO2-SiO2、TiO2-SiO2とした。ガラスへのZrO2への添加は屈折率や 靱性、耐アルカリ性を向上させるがZrO₂高含有ガラスは融点が高いため、アルカリ金属酸化物などの添加 なしでは溶融法で作製するのは難しい。TiO2-SiO2 ガラスはゼロ膨張ガラス ULE®として市販され、天体 望遠鏡などの反射板基材などに用いられているが、やはり特殊な方法でのみ作製が可能で、効率的な作 製とはいえない。そこで、本作製法によりこれらのガラスの作製を試みた。

2. 実験方法

出発原料にSi(OC₂H₅)₄、Zr(OC₃H₇)₄、Ti(OC₃H₇)₄を用いた。はじめに、 $Si(OC_{2}H_{5})_{4}$ の加水分解をある程度おこなったのちに $Zr(OC_{3}H_{7})_{4}$ 、または Ti(OC₃H₇)₄を滴下し、さらに加水分解を進めた。 つぎに、 ゲルを 100 ℃で 乾燥させた後にメノウ乳鉢で粉砕、150 μmのふるいに通して焼成用原料 とした。Fig.1にパルス通電法(PECS)の概略図を示す。この焼結法は一軸 加圧を加えた鋳型への直流パルス通電加熱焼結をおこなうものである。また、「」.........」 Fig.1 パルス通電法装置概略図。 真空チャンバーを備えており、真空・雰囲気制御が可能である。本実験で



は、鋳型にグラファイトを用い、装填質量3g、真空度20Pa、昇温速度50K/min、種々の温度で焼成を おこなった。温度は鋳型壁内部で測定した。試料の評価は密度測定(アルキメデス法)、結晶相の確認 (XRD)をおこなった。すべての組成で正方晶 ZrO2の析出が見られたので、(111)面のピークに対して scherrer 式を用い結晶子径を求めた。

ZrO₂-SiO₂の実験結果および考察

ZrO₂−SiO₂においては、1020 ℃で焼成することで 30 mol%まで ZrO2を含有する緻密な透明体を得ることができた。 しかしながら、それ以上 ZrO2を含有する組成では失透した。 従来のゾルーゲル法では緻密化させるのに必要な焼成時間 は乾燥から含めると数日単位を必要とするため、短時間焼成 に成功した。

Fig.2 に各組成の XRD の結果を示す。すべての組成で



結晶相の存在を示すピークが確認できた。その結晶相は、 10~30ZrO₂ で正方晶 ZrO₂(t-ZrO₂)、60、90mol%ZrO₂ を 含有する組成ではt-ZrO₂に加えZrSiO₄および単斜晶ZrO₂ (m-ZrO₂)であった。30 mol%までZrO₂を含有する組成にお けるZrO₂の結晶ピークの幅は大きく、微結晶であるこがわか る。ゆえに、結晶が析出しているにも関わらず透明であったと 考えられる。

次に、結晶相を含まないガラス作製の可能性を、温度に 対する結晶化の挙動(scherrer 式による結晶子の変化)と焼



結過程(ゲルの収縮)の関係を調査した。その結果を Fig.3 に示す。結晶化は 750 ℃付近から始まり、その 後、結晶子径は温度に対して直線的に大きくなった。焼結はおおよそ三段階で進行した。結晶化、焼結の 双方を比較すると、結晶化の起こるのは 2 つ目の焼結が始まる温度域であった。この温度域では焼結はほ とんど進行しておらず、焼結の前に結晶化が起こることを考慮すると今回の方法でのガラスの作製は困難と 思われる。

<u>4. ZrO₂-SiO₂の実験結果および考察</u>



で緻密な焼結体を得ることができた。10 mol%TiO2を含有する 組成では青色の着色が見られた。 Fig.4にXRDの結果を示す。5 mol%TiO2を含有する組成

TiO₂-SiO₂においては、950 ℃で焼成することで、透明

では、ガラス特有のハローピークのみ見られ、ガラス化が確認さ れた。一方の 10 mol%TiO₂ を含有する組成では anat

aseTiO₂の析出が確認された。青色の着色は、TiO₂結晶の析出に Fig.4 TiO₂-SiO₂の XRD の結果。 よりTiの酸素配位数の変化などによりTi³⁺が生成されたことが原因であると思われる。

5. まとめ

本研究ではゲル粉末を原料としたパルス通電焼結によるシリケート2 成分系ガラス ZrO₂-SiO₂、 TiO₂-SiO₂ガラスの作製を試みた。

両組成ともに緻密な試料を約20分という短時間で得ることができた。

ZrO₂-SiO₂では、ZrO₂を30 mol%まで含有する緻密な透明体を作製することができた。しかしながら、 XRD において、すべての組成で結晶の析出が確認された。焼結の進行しない低温で結晶が析出するため、本作製法でガラスを作製することは困難と思われる。

 $TiO_2 - SiO_2$ では、 TiO_2 を 10 mol%まで含有する緻密な透明体を作成することができた。10 mol%TiO_2を含有する組成では青色の着色が見られた。XRD において 5 mol%TiO_2を含有する組成で はガラスであることが確認されたが、10 mol%TiO_2を含有する組成では anataseTiO_2 結晶の析出が確認 された。着色の原因は結晶析出などによる Ti³⁺の生成が原因であると考えられる。

以上を踏まえ、本作製法はゲル粉末の短時間での緻密化が可能であることから、ゲル粉末を原料とした比較的結晶化しにくい組成や、酸化物複合体の短時間作製の応用が十分可能であると考えられる。